

# 无锡市上门回收atheros电池充电管理芯片回收库存呆料电子2022已更新

产品名称	无锡市上门回收atheros电池充电管理芯片回收库存呆料电子2022已更新
公司名称	深圳市宝安区友鸿志辉电子回收商行
价格	33.00/个
规格参数	品牌:IC 型号:BGA 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区西坊村81号101 (经营场所)
联系电话	13711870027

## 产品详情

无锡市上门回收atheros电池充电管理芯片回收库存呆料电子2022已更新 个人库存、退港库存、转产、海关罚没、倒闭的电子厂等库存，以超乎想象的价格、热忱的服务，帮助新老客户，各地工厂消化积压库存，迅速回笼资金。长期回收电脑BGA，回收内存IC，回收进口电子料IC，回收蓝牙IC，回收字库，回收手机芯片，回收存储器，回收芯片！回收一切电子元器件,电子高价回收,回收库存电子,收购处理电子,呆料电子收购,长期现金高价收购TI,XILINX,ATMEL,ALTERA,AD,ST,ON等各品牌旗下的各种IC芯片、内存闪存、晶振、高频管、CPU、BGA、等电子元器件、废料洗金料等电子料,退港货整单 香港台湾 国内 IC库存，工厂库存，个人库存，IC电子料，寻求工厂清单IC货源 回收钽电容

集成电路（IC）芯片在封装工序之后，必须要经过严格地检测才能保证产品的质量，芯片外观检测是一项必不可少的重要环节，它直接影响到 IC 产品的质量及后续生产环节的顺利进行。外观检测的方法有三种：一是传统的手工检测方法，主要靠目测，手工分检，可靠性不高，检测效率较低，劳动强度大，检测缺陷有疏漏，无法适应大批量生产制造；二是基于激光测量技术的检测方法，该方法对设备的硬件要求较高，成本相应较高，设备故障率高，维护较为困难；三是基于机器视觉的检测方法，这种方法由于检测系统硬件易于集成和实现、检测速度快、检测精度高，而且使用维护较为简便，因此，在芯片外观检测领域的应用也越来越普遍，是 IC 芯片外观检测的一种发展趋势。